

光応用・視覚

合同研究会

計 測

〔委員 長〕 高橋信一（慶応義塾大学）
 〔幹 事〕 篠田之孝（日本大学）， 本田久司（東芝ライテック）
 〔委員 長〕 信太克規（佐賀大学）
 〔幹 事〕 作本義孝（日本電気計器検定所）
 〔幹事補佐〕 白井照光（日本電気計器検定所）

日 時 平成18年9月8日（金） 13：30～16：00

場 所 工学院大学 新宿キャンパス5階A0511（東京都新宿区西新宿1丁目24番地2号）JR（山手線・中央線・埼京線），京王線，小田急線，地下鉄（丸の内線・都営新宿線）「新宿駅」下車西口より 徒歩5分，大江戸線 都庁前駅 直結。詳細は，次のURLをご参照下さい。<http://www.kogakuin.ac.jp/map/shinjuku/index.html>

〔企画担当 小野 隆，篠田之孝（日本大学），大谷昭仁（アンリツ）〕

共 催 電気学会 東京支部（支部長 中村秋夫）

議 題 テーマ「光応用計測及び一般」

LAV-06-8 風計測コヒーレントライダの回線設計理論
 IM-06-31

亀山俊平，安藤俊行，平野嘉仁（三菱電機）

LAV-06-9 光周波数掃引を用いたファイバブラッググレーティングによるひずみの多点測定の
 IM-06-32 基礎実験

篠田之孝，小野佑輔，古川賢志，金子 悟（日本大学）
 小倉 泉（首都大学東京）
 肥後尚志（日本大学）

LAV-06-10 自己校正型誘導分圧器による変成比標準の拡張とその評価について
 IM-06-33

土山卓宏，田所拓也（日本電気計器検定所）

LAV-06-11 磁界標準のためのコンピュータ制御 NMR 磁力計に関する検討(第2報)
 IM-06-34

白井照光，富永琢磨，野中賢一（日本電気計器検定所）

◎ 講演時間 1件当たり25分（発表20分，質疑5分）